This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1575795

JP 357045959 A MAR 1952

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

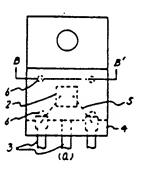
(11) 57-45959 (A) (43) 16.3.1982 (19) JP (21) Appl. No. 55-121513 (22) 2.9.1980 (71) NIPPON DENKI K.K. (72) SHINICHI AKASHI

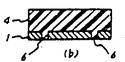
(51) Int. Cl'. H01L23/28

PURPOSE: To improve the adherence of a resin sealed simiconductor device by forming a hole at a position isolated from the mounting part of a semiconductor element

on a heat dissipating plate, covering and filling sealing resin at the hole part.

CONSTITUTION: Holes 6 are formed at four positions sufficiently isolated from the mounting part of a semiconductor element 2 on a heat dissipating plate 1, are covered with resin 4, and the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried even in the holes 6, its adherence is not decreased even at high temperature, and introduction of moisture can be sufficiently prevented.







<u>.</u>....

段 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

键 公開特許公報 (A) →

昭57-45959

¶Int. Cl.² H 01 L 23/28

識別記号

厅内整理番号 7738-5F

3公開 昭和57年(1982) 3 月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

❷樹脂封止型半導体装置

願 昭55-121513

②出 願 昭55(1980)9月2日

②発明 者明石進一

②特

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

の出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

少代 理 人 弁理士 内原管

yg ag a

1. 是明の名称 資施對止超半導体委託

2. 存件技术の範囲

放船板とこの放船板に固着された単導体素子と この単導体素子を包仮する対止関症とを得えた例 超対止型単導体機能にかいて、前記放船板には前 記単導体素子の関連部から離れた位置に大があけ られ、この大部分をでも前記対止資産が低い後さ りかつ大内に元気されていることを特徴とする機 超対止理単導体機能。

1. 元明の詳細な政研

本発明は資産対止 選挙等体表徴、特に放為収が 考慮の外に 選出した資産対止 選挙等体系数に減す るものである。

一般に複雑制止選挙等体系式にかいては、外部 環境の影響を受けやすく、気管制止等部を用いた 半導体模様に比べば仮性が劣るという欠点があった。特に耐医性に対しては、一般に会属からなる故無変と耐止質症との密着性が完分でない為に、その境界面からの水の使入を完全に防止することは厳しい。放熱板と耐止制症との密度性を上げる為に、従来は、(1)放熱板質質に突起をつける。(2)放熱板の資質耐止される部分にV型解等の再を入れる。(3)耐止質量として金銭と密着性の良好なものを使用する。などの対策を実施しているが、いずれも完分な効果は得られていない。

すをわち、第1回(a)。(b)化従来の割解列止型学 導体機能の一例の平面図とせのA-A/ 所面図を 示す。図において、矩形の金銭製放無度1の片面 の一万に片等った部分化半導体果子2が創着され、 との図層図質において、半導体果子2は七の引出 しりード3と共に対止個配4により包載されて外 都等置気から保護されている。5は果子と引出し リードを提供するポンデインタワイヤである。

しかしながら、このようで皮未の半導体装置で は、質止実践 4 と放無装 1 とは単れ袋触している だけで、いわゆる、喰いつき、がないため、特化 6 が飲け 馬退では歯症と放熱板との間の熱能退の器により より低い 密着性が低下してしまうという欠点があった。 埋されて

本発射の目的は、上記の欠点を改 するもので、 放船板と割止衛原との間の密増性をよくし、よっ て、水分の侵入することなどが防止されて信頼性 の向上された衛脂割止型半導体異常を提供すると とにある。

本発列の問題對止型半導体袋虚は、放無板ととの放無板に固着された半導体素子とこの半導体素子を包板する對止関脂とを備え、さらに前記放射板には前記半導体素子の固着部から離れた位置に大があげられ、前記對止関脂はこの穴部分まで低い被さりかつ大内に光視されている構成を有する。

つぎに本発明を実施例により説明する。

第2回(a),(b)は不会明の一支統例の平面図シェ びそのB-B′所面図である。

第 2 図(a),(b)にかいて、本発明では、第 1 図(a),(b)に示す従来例と比べて、放無板 1 には、半導体 条子 2 の図着部から十分組れた位置の 6 選所に穴 11M857- 45959(2)

6 が絞けられ、この大の部分までも対止歯離るに より低い役さつているが、さらに欠6の中にも元 項されている。

とのように欠らを投け、との欠の中にも割止倒 婚もが握む込まれていることにより、放船被1と 対止徴程もとの間には、いわゆる、強いつき、が でき、高温にかいても密智性の低下はなく、水分 の投入などが十分防止される。

4. 図面の商単な収明

第1図(a),(b)は従来の複能對止型半導体模式の 一例の平面図シよび新面図、第2図(a),(b)は本境 例の一実施例の平面図シよび新面図である。

1……放為板、2……半導体架子、3……引出 しリード、4……対止関盾、5……ポンデインケ フィヤ、6……穴。

代塩人 并建士 内 底



